\$ 盂 华 噩 么 8 (16) 四本国格理(J D)

€ 獓

(11)特許出顧公園番号

特開平9-320849

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

m O

17/00

H01F

17/00

H01F (51) Inta.

技術表示箇所 广内数型移用 4四回

全 6 頁) 物質語水 未請水 耐水斑の数3 01

(21)出版符号	你属平8 —129792	(71) 田間人 000006533	000006333
(22) 出版日	平成8年(1996)5月24日		京七号株式会社 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地
			200
		(72) 発明者	阿田 俊彦
			京都府相梁部籍雖町光台3丁目5番地 京
			七三株式会社中央研究所内
		(72) 発明者	山形 佳史
			京都府相楽郡特瑞町光台3丁目5番炮 京
			セラ株式会社中央研究所内
		(72) 発明者	吉田 康幸
	-		京都府相楽郡精遊町光台3丁目5番地 京
			七ラ株式会社中央研究所内

(SA) 【発明の名称】 数国スパイシアインダクタならびにそのインダクタンス国教力法

れによりインダクタンスが取状値と大きく異なる値とな 【楳図】 紋米の铉函スパイラルインダクタは、苺函す り、その値を関盟することもできなかった。 (57) (契約)

【解決手段】 上面にスパイラル状のパターン個7が形 成され、下国に下部グランド函8が形成された下部誘動 体函 6 と、下部数数体層 6 の上面に接函された上部路段 体的9と、上部認動体的9の上沿に形成され、スパイラ **レ状のパターン個7と対応する質質に思口部11を有する** 上部グランド因10とを具合する領国スパイラルインダク **夕5七することにより、インダクタンス街のかれに応じ** て四口部11の阻口周辺の上部グランド回10を停去してイ ンダクタンス関数を容易に行なうことができる。

Ċ 9 6

体幹的状の範囲

上面にスパイラル状のパターン困が形成 され、下面に下部グランド圏が形成された下部誘動体圏 お、上部緊急体局の上面に形成され、初記スパイラル状 のパターン阻と対応する領域に関ロ部を有する上部グラ ンド困とを具備することを特徴とする凝困スパイラルイ と、該下部誘氧体層の上面に積層された上部誘動体層

前記国口部の内部領域にインダクタンス **陶整用電極層が配されていることを特徴とする間求項1** 記載の積層スパイラルインダクタ。

ンド層の一部を除去することを特徴とする積層スパイラ [甜求項3] 甜求項1または甜求項2記載の税層スパ 前記頭口部の内部領域に配されたインダクタンス調整用 **価価層または前記開口部の開口周辺に位置する上部グラ** イラルインダクタのインダクタンス脳敷方法であって、 **ラインダクタのインダクタンス国数方法。**

[発明の詳細な説明] [0000] 【発明の属する技術分野】本発明はスパイラル状の導体 パターンを結覧体配で挟持して成る積層スパイラルイン ダクタに関するものである。

(0002)

[従来の技術] 近年、アナログあるいはデジタル携帯電 話や無線位話をはじめとする移動体通信用端末機等に使 **侃化の契盟が強くなっている。そのような虹子部品のう** 用される半導体デバイスや電子部品に対する小型化・軽 ちインダクタンス紫子として使用されるチップ型インダ クタの1つに積層スパイラルインダクタがある。

スパイラル 囚(強巻き状のストリップライン) 2 を形成 例えば図9に分解料視図で示すように、誘性体圏1上に し、その上に他の核亀体図3を積層すると共に、誘電体 图1の下側にグランド脳4を形成した、いわゆる片側関 [0003] この積固スパイラルインダクタの構成は、 放・片側短絡の祖園構造が一般的なものであった。

40

[0004]

[発明が解決しようとする盟盟] 上記のような構成の積 **個スパイラルインダクタにおいては、スパイラル個2の** 上部の誘電体圏3の外側(上面)にはグランド圏が形成 ラル層2のラインパターン間の磁界結合が妨げられない ように格成しているため、スパイラル回2を通過する路 あるために、製造における積層時の各層のわずかな位配 クタンスは増大する。しかしながら、微細な積層構造で タにおいてはインダクタンスが要求される設計仕様値と されておらず、磁界的には完全開放の状態としてスパイ **杖がグランド陥によって形成されることがなく、インダ** ずれにより、実際に製造された街面スパイシルインダク は大きく異なる値となってしまうという問題点があっ

[0005]また、そのようにインダクタンスが設計仕

しては、インダクタンスの関盤を行なってその値を適正 化することもできず、製造において良品専を向上させる **掻値と異なってしまった街配スパイラルインダクタにが**

【0006】本発明は上記事情に鑑みて本発明者が飲意 インダクタンスの函数を容易に行なうことができ、製造 における積層時のずれによるインダクタンス値のずれが 発生した場合でもその値を容易に適正化できる積層スパ **研究に努めた結果完成されたものであり、その目的は、** ことが困難であるという問題点もあった。 イラルインダクタを提供することにある。

【0007】また本発明の目的は、被励スパイラルイン ダクタに対してそのインダクタンスを容易に関数するこ とができ、製造における積層時のずれによるインダクタ ンス値のずれが発生した場合でもその値を容易に適正化 できる粒層スパイラルインダクタのインダクタンス 騒動 方法を提供することにある。

(0008)

牧閥スパイラルインダクタは、上面にスパイラル状のパ た下部総覧体層と、その下部誘性体圏の上面に積励され 的スパイラル状のパターン困と対応する値換に阻口部を 【韓盟を解決するための手段】本発明の請求項1に係る ターン層が形成され、下面に下部グランド層が形成され **た上部終虹体層と、上部誘性体層の上面に形成され、前 育する上部グランド困とを具備することを特徴とするも** 07.83 【0009】また、本発明の哲状版2に依る短層スパイ ラルインダクタは、上記詰求項 1 に係る額固スパイラル インダクタにおいて、恒的国口部の内部的核にインダク タンス調整用電極層が配されていることを特徴とするも 【0010】また、本発明の額個スパイラルインダクタ のインダクタンス国数方法は、上記各様成の復屆スパイ **ラルインダクタのインダクタンス脳敷方法であって、哲 記阻口部の内部位域に配されたインダクタンス超数用句** 函層または前紀周口部の関口周辺に位配する上部グラン ド層の一部を除去することを特徴とするものである。

[0011] 本発明の積層スパイラルインダクタによれ ば、スパイラル状のパターン個と対応する上部グランド **函の値域に関ロ部を設けて磁界的に関放の状態としたこ** とにより、スパイラル状のパターン層を通過する磁策の **流れを妨げることがなく、大きなインダクタンスを得る** ことができる。また、既口節の内部領域にインダクタン ス四整用位極路を配した場合でも、十分な朋故部分が確 **保できることから磁束の流れを妨げることは少なく、回 様に大きなインダクタンスを得ることができるものとな**

ランド屋の一部または国口部の内部質域に配されたイン 【0012】また、昭口部の関ロ周辺に位置する上部グ 開口部の面積または開口部の開放部分の面積を広げてス ダクタンス調整用電極層の一部を除去することにより、

4~

ができ、粒間時のずれによるインダクタンス値の敦慰の パイラル状のパターン 個を過過する路束の気を超数でき **るいとから、インダクタンスの昼転を勢助に行なうにと 資正化を容易に行なえるものとなる。**

[0013] さらに、スパイラル状のパターン砲の下部 と上部とにそれぞれグランド層を設けることにより、回 イズがスパイラル状のパターン脳に使入してくるのを効 果的に防止することができ、使用時において安定した特 路基板に実換した場合に回路を流れている低流からのノ 佐を趋的できる積層スパイラルインダクタとなる。

用口部を有する上部グランド個との間には上部誘動体図 が協協されていることから、阻口的においてスパイラル 状のパターン騒が腐出状態となることがなく、スパイラ 【0014】 おらにまた、スパイラル状のパターン回と ル状のパターン個にゴミ等が付拾して特性が変化するよ

ロ豚の内部倒域に配されたインダクタンス関整用電極層 去することにより、関ロ部の面積または阻口部の阻放部 宋母2 に依る仏母スパイラルインダクタに対して、田口 的の国口周辺に位向する上部グランド回の一部または国 の一部を、インダクタンス自の放慰の大きさに応じて除 **斑束の数を回覧でき、インダクタンスの回覧ならびに後 商時のずれによるインダクタンス値の変勢の適用化を容 場に行なうことができる。そして、これにより製造にお** のインダクタンス関整方法によれば、酵水項1または間 [0015] また、本発明の積層スパイラルインダクタ 分の陌校や広げたスパイタル状のパターン層を通過する ける良品単を向上させることが可能となる。

陥スパイ ラルインダクタならびにそのインダクタンス類 [0016] 以上により、本発明によれば、如気的特性 が安定で、かつインダクタンス関数を容易に行なえる税 位力法を提供することができる。

「発明の状態の影響」以下、図面に基づいた本発明を群 如に説明する。なお、以下はあくまで本発明の倒示であ って、本発明はそれらに吸定されるものではなく、本発 **男の政府を過収しない協調での値々の校別や改良は何**の 語し文えないものである。 (0017)

お、スパイラル状のパターン面では図示したような短形 【0018】 図1は本発明の被悩スパイラルインダクタ の尖箔形態の一側を示す的視図であり、図2はその分解 母礼図、図3は図1のA−A、製斯面図である。図1~ 図3に示した復帰スパイラルインダクタ5において、6 は下部綿粒体層であり、7 はその上面に形成されたスパ イラル状のパターン쪕、8は下部誘机体囮6の下面に形 成された下部グランド層、9は上部級粒体圏、10は上部 **場位体層の上面に形成された上部グランド層である。な** 状の他にも円形であっても疑何学的な形状であってもよ く、下部総亀体図6および上部総監体図9はそれぞれ単 留であっても複数の層が積層されたものであってもよ

【0019】 11は上部グランド周10に設けられた関ロ部 とにより、スパイラル状のパターン困1の上部は磁界的 を通過する磁束の流れが妨げることがなくなって、大き なインダクタンスを得ることができるものとなる。 さら に、既口部11の阻口周辺に位置する上部グランド图10の **一部を除去することにより、スパイラル状のパターン層** 7 を通過する磁束の流れを顕散してインダクタンス値を ラル状のパターン層7と対応させて開口部11を設けたこ であり、スパイラル状のパターン面1と対応する倒抜に **め成されている。このように上部グランド層10にスパイ** に国放の状態となるため、スパイラル状のパターン固っ 腐骸することができるものとなる。

タ5の平面図であるが、この隅口部11の形状や位置・大 きさ砕は、スパイラル状のパターン困1の形状に広じて 【0020】次に、図4はこの街面スパイラルインダク 適宜散定すればよい。例えば、

1) スパイラル状のパターン個7の中心に国口部11の中 **心とをほぼ一致させて形成する、** 2) スパイ シル状のパターン 晒 7 の中 心 7 座 口 巻 11 の 中 **いとをずらして、両者が部分的に皿なり合うように形成** a) 阴口邸IIの面積をスパイラル状のパターン囮7の全

団をカバーするような大きさとする、

b) 国口部11の面積をスパイラル状のパターン屆7の一 部をカバーするような大きさとする、

i) 1つの国口部11を敷ける

||) 関ロ部||をいつくかの匈域に区分する、

などとして設定すればよく、これら1)・2)とa) (ii)枚数の関口部11を設ける、

b) とi)・ii)・iii)とを適宜組み合わせたものとし てもよい。 【0021】また、屈口磨この内部倒換にインダクタン ス関整用低価層を配しておくことにより、インダクタン ス値の質数がおらに容易にかし基密に行なうことができ [0022] 図5は上部グランド励10に設けた関ロ部12 るものとなる。そのような尖筋形態の例を、図5~図8 に平面図で示す。

の内部領域に最状の独立したインダクタンス脳敷用航極 を通過する磁束の流れを妨げないようにスパイラル状の このような協状のインダクタンス闘略用電極層13の形状 ・個数・位回・大きさ等は、スパイラル状のパターン個 パターン層の形状や大きさ・位間等に応じて適宜設定す 图13を複数個(周図では4個)設けた例を示している。

ダクタンス開整用電極層15を設けた例を示している。同 図では略段状のインダクタンス顕整用電極層15をを明ロ [0023] 図6は上部グランド層10に設けた関ロ部14 街14の四個に設けた例を示しているが、この例は関ロ部 の内部包はに上部グランド図10と連続した路段状のイン

14をその形状が周辺が階段状となるように設けたと見る こともできるものである。 この階段状のインダクタンス 陶整用電極層15についても形状・個数・位置・大きさ等 には特に限定はなく、スパイラル状のパターン函を通過 する磁束の流れを妨げないようにスパイラル状のパター ン脳の形状や大きさ・位置等に応じて適正化を図ればよ

【0024】図7は上部グランド周10に設けた関ロ部16 の内部領域に上部グランド图10と連載したメッシュ状の る。同図では雑徴名2本のメッシュ状のインダクタンス 関数用電極層にを設けた例を示しているが、この例は関 口部16の内部領域を格子状に複数個に区画したと見るこ ともできるものである。このメッシュ状のインダクタン 大きさ等は、スパイラル状のパターン層を通過する路束 の流れを妨げないようにスパイラル状のパターン層の形 ス調整用電極層17についても形状・個数・位置・配列 インダクタンス阿整用電極周11を設けた例を示してい 状や大きさ・位配等に応じて適宜設定すればよい。

[0025] 図8は上部グランド圏10に投けた関口部18 の内部領域に短形のリング状の独立した複数個(同図で は2個)のインダクタンス個盤用電極個19・19、を設け た例を示している。同図では大小2個の矩形のリング状 のインダクタンス調整用電極層19・19。を設けた例を示 しているが、この例は限口部18の内部領域を短形のリン る。これらインダクタンス顕整用電極圏19・19、につい ても形状を円形・三角形・六角形その柏橋々のものとし てもよく、個数・位置・配列・大きさ等も、スパイラル 状のパターン層を通過する磁束の流れを妨げないように スパイラル状のパターン園の形状や大きさ・位置等に応 **グ状に複数個に区画したと見ることもできるものであ** じて適宜散定すればよい。

[0026] 上記のような各例に対して、図5~図8に 示したような各インダクタンス調整用電極圏13・15・17 ・19・19. の一部あるいは図4~図8における関口部11 ・12・14・16・18の阻口周辺の上部グランド層10の一部 できる。そのような除去は、例えばレーザトリミング法 ンダクタンス値の関整を容易にかつ特密に行なうことが やサンドブラストもしくはリューター等を用いた機械的 除去等の方法によればよく、除去する部分やその面積の 設定は、除去部分とインダクタンスの変化量との相関関 を除去することにより、積層スパイラルインダクタのイ 孫によって設定すればよい。

は、例えばチタン酸パリウム深セラミックもしくは酸化 アルミナ系セラミックが用いられる。また、これらの誘 徴体層6・9の大きさや厚み等は吸求されるインダクタ [0027] 下部誘氧体層6および上部誘氧体層9に ンスの大きさやQ値により決定される。

うに矩形状・円形状・その他数何学的な形状であっても 【0028】スパイラル状のパターン層1は、上述のよ よく、その形状や位置・大きさ・厚み・パターンの幅・

パターンの間隔等は要求されるインダクタンスにより決

それ以上の面積とされる。また、関ロ部11・12・14・16 [0029] 下部グランド 四8 および上部グランド 回10 は、鍋もしくは蝦が用いられ、その面積はスパイラル状 のパターン偏っのスパイッル状の危険と回路、もつくは ・18は、上述のように種々の形状・大きさ・位置のもの として設ければよい。

[0030] また、インダクタンス関整用電極層13・15 ・17・19・19 は、上述のように個々の形状・個数・位 **殴・配列・大きさ・厚みのものとして、上部グランド層** 10と同様の材料を用いて設ければよい。 [0031] そして、以上のスパイラル状のパターン图 7、下部グランド層8および上部グランド图9、開口部 15・17・19・19 は、下部誘動体内6または上部誘動体 **陌9となるセラミックグリーンシートの上に位や嬢のべ** ックグリーンシートの各個を熱圧菊により積層し、ある いは密着液を用いて接着して積層して、その積層体を焼 成することによって所望の植園スパイラルインダクタが ーストを印刷することにより形成され、これらのセラミ 11・12・14・16・18、インダクタンス顕数用電極圏13・ 仰られる。

タとしては、上記の格成に加えて、下部グランド層6ま たは上部グランド局10の外側にさらに終면体閥を根隔し [0032] さらに、本発明の積層スパイラルインダク たものとしてもよい。そのような格成とした場合には、 **奥佐時におけるセルフアライメントが可能なものとな**

できることは言うまでもないが、フィルタにおけるイン るフィルタ、例えばパンドエリミネーションフィルタに 郎に本発明の猫囮スパイラルインダクタもしくはその様 造を用いることにより、回路間の整合回路におけるイン 【0033】 さらにまた、本発勁の復屆スパイラルイン ダクタは、単独の積層スパイラルインダクタとして使用 も展開でき、あるいは整合回路におけるインダクタンス **ダクタンス部に本発明の額囵スパイラルインダクタもし** くはその格法を用いることによりインダクタンスを有す ダクタンス部にも展開できるものである。

故の状態としたことにより、スパイラル状のパターン脳 ダクタンスを得ることができるとともに、関ロ部の関ロ 【発明の効果】以上のように、本発明の積層スパイラル インダクタによれば、スパイラル状のパターン困と対応 する上部グランド層の飯域に阻口部を設けて磁界的に関 を通過する磁策の流れを妨げることがなく、 大きなイン [0034]

周辺に位置する上部グランド層の一部を除去することに 協同時のずれによるインダクタンス値の変動を容易に適 圧化できる積陥スパイラルインダクタを提供することが よりインダクタンスの腐敗を容易に行なうことができ、

[0035] また、本発明の額水型2に係る粒配スパイ **ラルインダクタによれば、スパイラル状のパターン图と** 対応する上部グランド図の包収に設けた国口部の内部包 **頃にインダクタンス屋敷用竹筒屋を配したことがら、田** ロ部の閉口周辺に位配する上部グランド層の一部または 阳口筋の内部包役に配されたインダクタンス関数用低極 因の一部を停出することによりインダクタンスの関数を **芍品に行なうことができ、粒因時のずれによるインダク** タンス何の英略をさらに容弱に適圧化できる役屈スパイ

[0036] おらに、スパイラル状のパターン囱の下部 と上部とにそれぞれグランド留を散けたことから回路基 扱に収扱した場合に回路を流れている色流からのノイズ がスパイラル状のパターン層に吸入してくるのを効果的 **に防止することができ、スパイラル状のパターン個と阻** 口部を有する上部グランド周との間には上部誘電体圏が **仏座されていることからスパイラル状のパターン座にゴ** ○ 事が付给して特性が変化するようなこともなく、使用 呼において安定した特性を維持できる枝屑スパイラルイ ラルインダクタを提供することができた。 ンダクタを挺供することができた。

のインダクタンス関盤方法によれば、 胡泉項1または筋 の一部を、インダクタンス位の数點の大きさに応じて除 **去することにより、国口部の面包または関口部の阻放部** 分の回視を広げてスパイラル状のパターン協を通過する 田坎の間を質整でき、インダクタンスの関数ならびに初 **応応のずれによるインダクタンス何の枚思の**適正化を容 [0031] また、本発明の哲園スパイラルインダクタ 状型2に係る独固スパイシルインダクタに対して、限口 部の国口周辺に位置する上部グランド国の一部または関 口部の内部位はに配されたインダクタンス超数用色指面

品に行なうことができるインダクタンス開整方法を提供 することができた。

[図面の簡単な説明]

[図1] 本発明の粒因スパイラルインダクタの実施形態 の例を示す料税図である。 【図2】 本発明の祖個スパイラルインダクタの実施形態 の例を示す分解辞視図である。

[図3] 図1のA-A、 模形/国図である。

[図4] 本発明の積層スパイラルインダクタの実施形態 【図5】本発明の積層スパイラルインダクタの実施形態 の気を示す中国図である。

の街の倒糸ボケ中周図である。

【図6】本発明の視層スパイラルインダクタの収施形態 の他の倒を示す中面図である。

[図7] 本発明の積励スパイラルインダクタの実施形態

の他の例を示す中面図である。

【図8】本発明の粒固スパイラルインダクタの虫疱形態 の街の倒を示す中田図である。

【図9】 従来の粒쪕スパイラルインダクタを示す分解録

【符号の説明】 見図である。

・・・・・梅岡スパイラルインダクタ ・・・・・下部誘転体固

・・・・・スパイラル状のパターン脳 ・・・・・下部グランド函 · · · · 上部認由体固

[図3] ≃

[図2]

(図1)

・・・インダクタンス超数用電極

・・・・・・上部グランド図

11、12、14、16、18・・・・国口部

15, 17, 19, 19

[9図] [図2] <u>0</u> <u>a</u>

[6区] [8図] [図7] [図4]

ا د

JP unexamined patent publication 9-320849

[CLAIM 1] A laminated spiral inductor characterized by comprising: a lower dielectric layer having a spiral-shaped pattern layer formed on an upper surface thereof and a lower ground layer formed on a lower surface thereon, an upper dielectric layer laminated on the upper face of the lower dielectric layer, and an upper ground layer that has an opening in an area corresponding to said spiral-shaped pattern layer, and is formed on the upper face of the upper dielectric layer.

[CLAIM 2] The laminated spiral inductor according to claim 1, characterized in that an inductance adjusting electrode layer is placed in an inner area of said opening.

[CLAIM 3] An inductance adjusting method of the laminated spiral inductor according to claim 1 or claim 2, characterized in that one portion is removed from the inductance adjusting electrode layer placed in the inner area of said opening or the upper ground layer positioned on the periphery of said opening.

[0008]

[MEANS TO SOLVE THE PROBLEMS]

The laminated spiral inductor in accordance with claim 1 of the present invention is characterized by comprising: a lower dielectric layer having a spiral-shaped pattern layer formed on an upper surface thereof and a lower ground layer formed on a lower surface thereon, an upper dielectric layer laminated on the upper face of the lower dielectric layer, and an upper ground layer that has an opening in an area corresponding to said spiral-shaped pattern layer, and is formed on the upper face of the upper dielectric layer.

[0009]

Moreover, the laminated spiral inductor in accordance with claim 2, which relates to the laminated spiral inductor of claim 1, is characterized in that an inductance adjusting electrode layer is placed in an inner area of the opening.

[0010]

Furthermore, the inductance adjusting method of the laminated spiral inductor of the present invention, which is an inductance adjusting method for the laminated spiral inductors having the above-mentioned arrangements, is characterized in that one portion is removed from the inductance

adjusting electrode layer placed in the inner area of the opening or the upper ground layer positioned on the periphery of said opening.

(L

In accordance with the laminated spiral inductor of the present invention, an opening is formed at an area of the upper ground layer corresponding to the spiral-shaped pattern layer so as to provide an opened state in a magnetic field so that it is possible to obtain a great inductance without interrupting a flow of magnetic flux passing through the spiral-shaped pattern layer. Moreover, even in the case when an inductance adjusting electrode layer is placed in the inner area of the opening, since a sufficient opening portion is ensured, it is less likely to interrupt the flow of magnetic flux, and it is possible to provide a greater inductance.

Here, since one portion is removed from the upper ground layer positioned on the periphery of the opening or the inductance adjusting electrode layer placed in the inner area of the opening, it becomes possible to widen the area of the opening or the area of the opening or the area of the opening so as to adjust the amount of magnetic flux passing through the spiral

shaped pattern layer; thus, it is possible to easily adjust the inductance, and also to easily adjust variations appropriately in the inductance value due to deviations at the time of laminating the layers.
[0013]

Moreover, since the ground layers are respectively placed on the lower portion and the upper portion of the spiral-shaped pattern layer, it becomes possible to effectively prevent noise from a current flowing through a circuit when attached to a circuit substrate from invading into the spiral-shaped pattern layer, and consequently to provide a laminated spiral inductor that can maintain stable characteristics in use.